

(特許法第38条 ただし獣の規定 による経鮮出版)

쌹

許

昭和48 年12 月12 日

特許庁長官 660

L 発明の名称

サール 梨子及びその製造方法

2. 斜許前水の範囲に配取された発明の数

8. 选 明 者

チョグ =ウラテナロウ 東京都千代田区有楽町1丁目12 智地1 アヤルカセイロウキロウ 旭化成工業株式会社内

(外1名)

4.特許出願人

大阪市北区登島浜道1丁目25番地ノ1

003 加化成工案株式会社

取締役社長 育

(外1名)

5. 代 理

東京都新宿区百人町一丁目19番13号 (法川ビル)

6615

弁理士 草

粉饼匠

6. 添附書類の目録

(1) PR

1 通

(2) 123 ild (3) 委 状 .1 通

1 通(一部超つて補充)

(4) 出四条零額 求整

48-13c35.

뱨

1. 発明の名称

ホールお子及びその製造万法

2.特許請求の疑幽

(1) 滋澄半導体海膜と、その神膜の両面にそれぞ れ接近剤を介して 澄澄された第1 胚性体及び単 2 研性体とよりなるホールボ子。

(2) 製面が平度な海海基板に半導体機段を返済形 以する工程と、 その 感治 半呼休得膜上に第 1 母 性体を接近剤にて接着する工程と、然る後に上 記述が表版を上記な済半海体体膜より除去する 工程と、その減量基板が飲去された蒸煮半導体 る工程とを有するホール出子の製造方法。

3. 希明の辞報なは明

この発明は旅漫半部体得限よりなるホール電子 特に高出力のホール太子及びその製造万法に関す

. 従来の熱増半等体は限を使用したホール※子は、 セラミック、フェライトなどの番板に、In-8bな

(19) 日本国特許庁

## 公開特許公報

①特開昭 50-91292

43公開日 昭 50.(1975) 7 21

21)特願昭 48-138958

22出願日 昭分 (1973) / スノス

審査請求

(全4頁)

庁内整理番号 つろよつ よつ

62)日本分類 996511

61) Int. C12 HOIL 43/14

どの金属的化合物半導体を異型経路し、その蒸着 映を写真値測法により所要の 寸法 形状とし、然る 後、磁階膜上を樹脂でコーテイン 夕していた。そ のコーテイングの前に巫巣を集束するためのフェ ライト存板を出着することもあつた。この従来の ホール場子は蒸煙される基板の材質、最面の性質 切えは平滑度などにより、蒸浴半部体準度の性質 が影響され易く、蒸滑基板の種類に固約があつた。 即ちホールボ子の蒸着半導体準膜の特性は、そ

の機能材料の結晶構造にできるだけ近い結晶構造 を有する基板に基着した方が良いことが一般に知 られている。更にホール太子の出力は。同一脳御 化流の場合は蒸滑半導体 海膜の 厚 みが 薄い 程大と なることも知られている。しかして厚みが14程 **能以下の海膜を必然するには必治 法板の装面平滑 脱は少なくともその凹凸が1ヵ程 度以下に抑えら** れる必要がある。一方、半導体温度の蒸光後にお いて、それに対する写真幽知などの処理工程で無 20年海外は暖が地域しないためには、蒸浴症板の 強腿形以近はあまり平滑すぎることなく、 遊当な

( i )

-459-

(2)

4

特別 昭50-91292 (2)

祖面であることが必要である。従つて出力を大と するために旅宿半導体溶験の厚みを溜くすること と、製造し島さ及び安定度などをよくするための **武澄 塩板に対する要求とは相容れないものであつ** 

この発明の目的は展習半導体神殿の展みを持く でき、従つて磁度が大で、しかもその製造、蝦杖 いが容易で安定性がよいホールは子及びその製造 方法を提供するものである。

この発明によれば蒸剤基板に蒸産半導体呼段を 形成した後に、その無滑半導体導展上に第1倍性 体を接着剤にて接着する。その後緩滑悲极を取去 り、その攻去られた嚴強半導体俘膜の面上に第2 磁性体を接着剤にて接着する。従つて城沿半部体 延膜の内面はそれぞれ接緊側を介して出1, 当2 磁性体にてサンドウイツチ状に挟さまれる。この ように滅避基板は減済半導体体膜の形成のために 他用されるものであるから、その形成に要求され ることだけを演足すればよく、十分海の減滑半導 体 超 域 を 形成できる。 その 仮 は 掛 1 母 生 体 に 接 潜

(3)

ップ仕上げした城大凹凸が 0.4 4 以下のもののよ うに優めて平はにしたもの、並いは殺面凹凸の蚊 大が204程度のもの、川ち海奴切出し後に同単 カラップ仕上(.400番低粒)のものなどを使用 できる。

次に 図 C に示すように 虚潜 基板 1 を 除 去する。 延板 1 が 単低の如きものである場合は 組織による。 その時基故1及び蒸産半事体は膜2間の経婚力よ りも投漏刑3による接近が十分強いように逃足し ておく、 非板 1 が NaC4.KBrのようなも のの場合 は悲极 1 を粉解して収去ることもできる。 第 1 磁 性板 4 上に現われた基殖半導体視膜 2 に対し、所 望の形状寸法となるように例えば浮真幽刻が行な われる(図))。 逆にその益産半導体 御膜 2 上の 所要個所に返返5a~5dが例えばメンキし、 更にコパールの半田付けにより取付けられる(図 E)\_

次に経過半導体解膜2上に、14座5 a ~ 5 d と 重なることなく、出2単性体6を接着用7にて必 足する。別2選生体6としては第1 遊性体4と向 利にて強固に接着されるため、心後の写真触刻工 **硅などにおける収扱いが容易となる。** 

次にこの発明によるホール米子及びその製造方 法の一例を図断を 谷服して説明しょう。

先ず図Aに示すように蒸溜面が所望の平滑度を 有し、望ましくは雄澄されるべき半海体と結晶深 遺が近似し、 更に 格子常数もなるべく近い材料か らなる滋湿蓄板1、例えば複母、 NaCt、KBrなど の結晶体が用窓される。この猛猛基板1上にInー Sbなどの金属間化合物半導体が真空蒸発されて蒸 20 半導体複膜 2 が 形成される。この蒸濁半導体準 膜2上に図Bに示すように接着削3によりフェラ イト、パーマロイ、珪紫銅板などの高透磁率の態 1 毎性体 4 が接着される。接着剤 3 としては温度 などの使用環境に耐えるもので、エポキシ樹脂系、 フェノール樹脂系などの非導電性のものを使用で きる。出1世性体4の呼吸2との接強面は呼吸上 り大きい対向面機を有し、比較的平滑とされ、例 えば凹凸は1 4 以下とされ、通常蒸弱のために便 用されているフェライト板を低粒1200番でラ

(4)

ほのものを便用でき、桜沼川7も接近朔3と同様 のものを使用できる。なお必要に応じて電便5 a ~5dにそれぞれリード級8a~8dが収付けら れ、また第2磁性体を上よりエポキシ函質の如き 保護治りを形成できる。電極5a~5dの収付け は郷2班性体6の取付け優でもよく、また第2班 性仏6の取付け前にリード出82~8 dの接続を 行なつてもよい。 消膜2に対する写真触刻は第1 **世性体もに取付ける節に行なつてもよい。** 

上述したように本発明ホールお子によれば展覧 半導体準度2の形成に使用する蒸発拡板1は、後 に除去されるものであり、よつて無効時に要求さ れる性質があればよく、その選定が容易であり、 かつ十分平位なものとすることができ、従つて厚 映が1 4 以下の半導体解膜2でも容易に作ること が可能となる。半母体母膜2の形成後は、これは 第1 低性体 4 上に接着剤にて強固に協定されてい るため刺艇し赴く、後の製造工程での取扱いが容 めでそれだけ 要避 し おくなり、また 私域的安定 度 が高いものが得られる。また滋賀半導体2の両面

特別 昭50-91292 (3)

の磁性体4、6が接続されているため、継承の集 火がよく必災があいものとなる。

また減量基板1として減費、NaCA、KBrなどの 結晶を使用する時はその結晶 面は磁めて平消であ ()、ラッピングなどを行なう必要がない。このように平分なため、特に以母を使用する場合はこれ に対する減量半導体が展2の接着力が弱く、接着 利にて第1位性体4を取付けた後、そのま1益者 造板1を容易に刺儺できる。このような関係より 森海半導体機械2に対する加工社製1磁性体4に 吸付けた後に行なつた方がよい。半導体機設2の 材料としてIn3bを使用する時は緩増基板1は返 世が、Geの時はNaC2.KBr.BaC2などが好まし い。

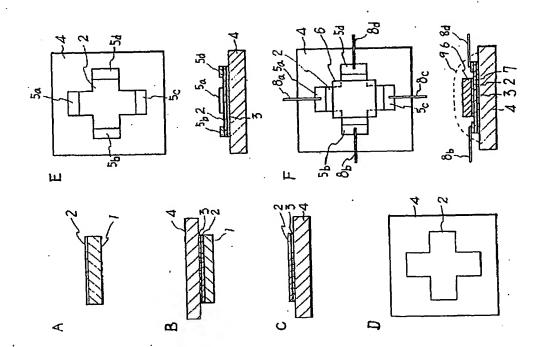
4.図面の園草な説明

図はこの発明によるホール電子の一例の製造工程を示す図である。

1 : 凝潛 越板、 2 : 緩着半導体 傳換、 3 、7 : 投 治 剂、 4 : 幣 1 磁性体、 6 : 锅 2 磁性体。

特許出頭人 旭化放工整株式会社 物質組織器株式会社

(7)



7. 前配以外の発明者及び特許出願人

[]) 発明者

埼玉県久宮市久喜本 I 1 7 3

(2) 特許出願人

東京都新福区新小川町1-2 カンギョウデンササキ 勧業電気製造株式会社 代表者 須 監 光 夫